

บทที่ 12

ลักษณะสมบัติในการทำงานและการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์สร้างภาพ

อุปกรณ์สร้างภาพ (ด้านการแพทย์) มีพารามิเตอร์จำนวนมากที่มีบทบาทสำคัญในการจำแนกแยกแยะ การกระจายค่าของสารรังสี ในจำนวนดังกล่าวมี 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ สเปเชียลเรโซลูชัน (spatial resolution) และความไว ซึ่งมีความสำคัญต่ออุปกรณ์ทั้งสองชนิดคือ เครื่องสแกนแบบเรคทิลินีเยอร์ และเครื่องซินทิลเลชัน كاميرا อย่างไรก็ตาม สำหรับเครื่องซินทิลเลชันкамารายั่งมีลักษณะสมบัติในการควบคุมเครื่องอื่น ๆ อีก 2 ค่า ได้แก่ ยูนิฟอร์มิตี้ และ high count rate performance ซึ่งจำเป็นต้องนำมารวบด้วย

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการควบคุมคุณภาพเครื่องซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในงานประจำ

ค่าพารามิเตอร์แบบปริมาณที่ใช้ในการวัดสเปเชียลเรโซลูชัน

เรโซลูชันถูกนิยามเป็น ความสามารถของเครื่องสแกนในการผลิตช้ารายละเอียดของการกระจายค่าของนิวเคลียร์รังสี อุปกรณ์สร้างภาพใด ๆ ที่สามารถผลิตช้าได้ละเอียดกว่าแสดงว่าอุปกรณ์นั้น ๆ มีเรโซลูชันดีกว่า ปัญหาคือเรโซลูชันจะถูกวัดแบบปริมาณได้อย่างไร? ใน การวัดเรโซลูชันของอุปกรณ์สร้างภาพนั้นใช้ 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความกว้างที่กึ่งความสูง (full width at half maximum) หรือ FWHM และฟังก์ชันมอดูลเลชัน ทรานส์เฟอร์ (modulation transfer function) หรือ MTF บางกรณีมีการใช้ “บาร์เฟนชอม” (bar phantom) เพื่อวัดเรโซลูชัน แบบกึ่งปริมาณรายละเอียดจะกล่าวภายใต้หัวข้อการควบคุมคุณภาพ

ความกว้างที่กึ่งความสูง (FWHM)

Full Width at Half Maximum (FWHM)

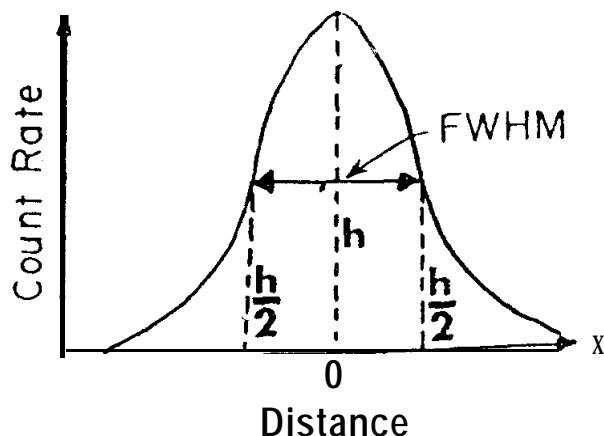
ถ้าใช้เครื่องสแกนทำการสแกนต้นกำเนิดรังสีแบบจุดเดียว (point source) จะได้เส้นกราฟเป็นรูประฆัง ดังแสดงในรูป 12 – 1 ถ้าพล็อตค่าความเข้มตามแนวอนผ่านศูนย์กลางภาพของต้นกำเนิดรังสีแบบจุดซึ่งได้จาก เครื่องซินทิลเลชันكاميرا ผลคือได้กราฟที่มีร่องเดียวกันที่ก่อตัวแล้วข้างต้น เส้นกราฟนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าฟังก์ชัน พอยน์สเปรด (point spread) ของเครื่องสแกน ความกว้างที่กึ่งความสูง (FWHM) ของกราฟดังกล่าวสามารถใช้เป็น ค่าวัดเรโซลูชันแบบปริมาณ ยิ่ง FWHM ของเครื่องสแกนทำได้ง่าย แต่ถ้าเป็นเครื่องซินทิลเลชันكاميرا จะต้องต่อ กับคอมพิวเตอร์

FWHM เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของเรโซลูชัน กรณีประค่าความเข้มของ object (นักเรียกทับศัพท์ “อ่อนเจ็คคอนทรัสต์” (object contrast) สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีการออกแบบอุปกรณ์สร้างภาพ ที่มีเรโซลูชันเท่ากับ 2 เครื่อง ตามคำนิยามข้างต้น ทิ้งที่ในการปฏิบัติเครื่องหนึ่งจะทำงานดีกว่าอีกเครื่องหนึ่ง

ฟังก์ชันมาตรฐานส์เพอร์ (MTF)

MTF เป็นค่าที่บ่งลักษณะสมบัติของเรโซลูชัน ในอุปกรณ์สร้างภาพ โดยถืออุปกรณ์สร้างภาพมีการตอบสนองแบบเส้นตรงเมื่อว่าข้อกำหนดประการหลังจะไม่ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับอุปกรณ์สร้างภาพ ฟังก์ชันมาตรฐานส์เพอร์ ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดีในการประเมินผลการทำงานของมัน

การที่จะเข้าใจพารามิเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์จำต้องอาศัยการวิเคราะห์แบบฟูรีเยอร์ (Fourier) อย่างไรก็ตาม ทำความเข้าใจกับแนวคิดดังกล่าวได้โดยเปรียบเทียบกับเสียงได ๆ ก็ตาม เสียงระฆัง “ดิง – ดอง” หรือเสียงไฟกระชากนักร้อง ต่างประกอบขึ้นจากคลื่นเสียงจำนวนมากซึ่งมีความถี่ต่าง ๆ กัน สมมุติมีเสียงหนึ่งซึ่งทราบความถี่ในองค์ประกอบต่าง ๆ และทราบความแรง (อำนาจ หรือแอมป์ลิจูด) ของเสียงนั้นเอง เราสามารถสร้างเสียงดังกล่าวได้ใหม่ (ในห้องปฏิบัติการ) โดยการทำการซ้อนความถี่อย่างเหมือนกันวัตถุต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย



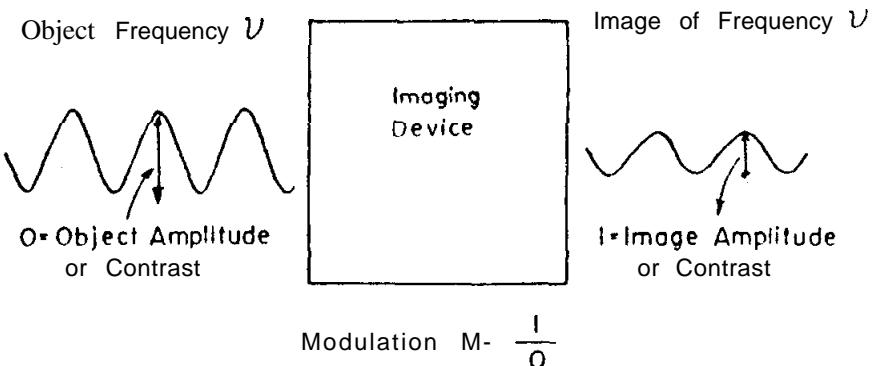
รูป 12-1 แสดงผลการตอบสนองของเครื่องสแกนเนอร์ต่อต้นกำเนิดกัมมันตภาพรังสีแบบจุดต้นกำเนิด วาง ณ จุด 0 เมื่อเคลื่อนสแกนเนอร์ออกจากต้นกำเนิดไปในทิศทางทั้งสองด้านจะทำให้สแกนเนอร์มีการตอบสนองลดลง เมื่อสแกนเนอร์ลดการตอบสนองอย่างรวดเร็วจะแสดงถึงเรโซลูชันของสแกนเนอร์เอง ยิ่งการลดค่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะยิ่งได้กราฟเคนมากขึ้น ซึ่งหมายถึงสแกนเนอร์มีเรโซลูชันดีขึ้น ความกว้างที่ครึ่งความสูงของพีก (FWHM) เป็นพารามิเตอร์แบบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรโซลูชันของอุปกรณ์สร้างภาพ

อยู่ในที่ว่างได ๆ ก็สามารถถูกแบ่งให้เป็นความถี่สเปชีเดลค่าต่าง ๆ จากนั้นทำการสร้างภาพการกระจายของวัสดุ มีลักษณะเดียวกับต้นแบบเดิมได้โดยซ้อนความถี่สเปชีเดลต่าง ๆ

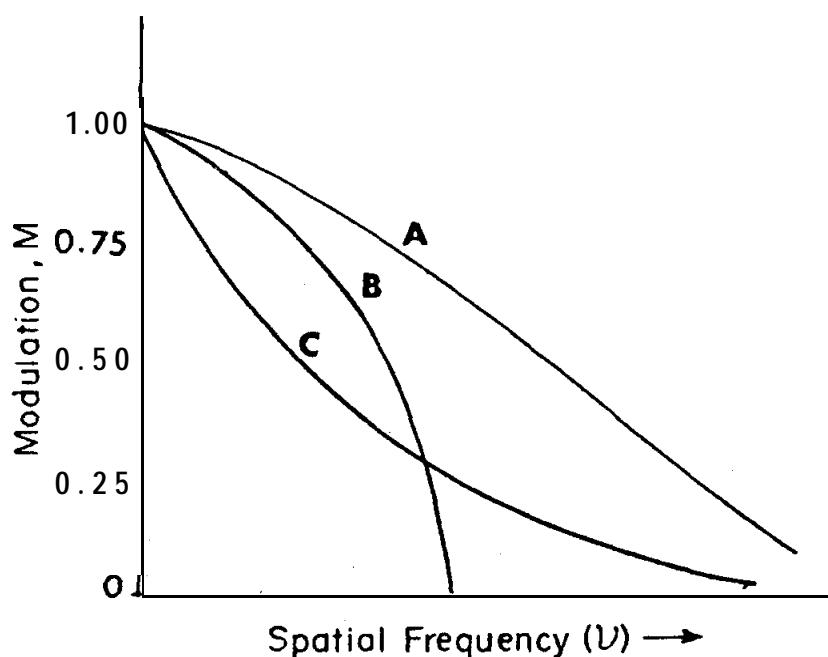
ปัญหาคือ การแยกลักษณะกระจัดกระจายในที่ว่างให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบความถี่สเปชีเดลนั้น มีส่วนช่วยในการประเมิน (การทำงาน) ของอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างไร ถ้าเป็นตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะได้ช่วยอะไรเลย แต่ถ้าเราดู “การเสื่อม” (degradation) ที่อุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตขึ้นมาโดยให้อยู่ในฟังก์ชันของความถี่สเปชีเดลต่าง ๆ ฟังก์ชันลักษณะจะแข็งถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดปรับระบบสร้างภาพอย่างสมบูรณ์ให้อุปกรณ์สร้างภาพได ๆ ผลิต “การเสื่อม” M ณ ความถี่สเปชีเดล ถูกวัดค่าเป็นอัตราส่วนของความคมชัด

(contrast) (แอนปลิจูดของคลื่น) ในความถี่ภาพ (image frequency) ต่อความคมชัดในความถี่วัตถุ (object frequency) ตามรูป 12-2

MTF ของอุปกรณ์สร้างภาพผลิตจากการวัดค่าของ M ในฟังก์ชัน ที่ M มีค่าเป็น 1 ณ ความถี่สเปชียลค่าหนึ่ง ๆ แสดงว่าไม่เกิดการเสื่อมในความคมชัด ณ ความถี่ค่าเดียวกันนี้ ถ้า M มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าอุปกรณ์สร้างภาพนั้นไม่สามารถผลิตความถี่สเปชียลค่าเดิมได้อีกเลย ดังนั้น ค่าศูนย์หมายถึง การเสื่อม สูงสุดนั้นเอง



รูป 12-2 ฟังก์ชันมอคุเลชันทรานส์เฟอร์ (MTF) ถ้าวัตถุมีความถี่สเปชียล ν ถูกถ่ายภาพอาจทำให้อำพนของมันแปรไปได้ อัตราส่วนของอำพนในภาพซึ่งมีความถี่สเปชียลค่าหนึ่งต่อค่าในวัตถุ เรียกเป็นมอคุเลชัน M การวัดค่า M ในฟังก์ชันของ ν คือฟังก์ชันมอคุเลชันทรานส์เฟอร์ของอุปกรณ์สร้างภาพ



รูป 12-3 ฟังก์ชันมอคุเลชันทรานส์เฟอร์ (MTF) ของอุปกรณ์สร้างภาพ 3 เครื่อง มอคุเลชัน M ของอุปกรณ์สร้างภาพ A มีค่าสูงกว่าของ B และ C ทุกค่าความถี่สเปชียล ดังนั้น เครื่อง A จึงมีเรโซลูชันดีกว่า B และ C ส่วนการตัดสินใจเลือกเครื่อง B หรือ C นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากกรณีความถี่สเปชียลนิ่มค่าน้อยจะเห็นว่าเครื่อง B เหนือกว่าเครื่อง C แต่ถ้าความถี่สเปชียลค่าสูง เครื่อง C เหนือกว่าเครื่อง B

ค่า M ในช่วง 1 และ 0 หมายถึง ขอบเขตการเพิ่มค่าของการเสื่อม ณ ความถี่ที่กำหนด เครื่องสแกนอุดมคติ (ซึ่งผลิตภาพวัตถุได้คมชัดมาก) จะมีค่า $M = 1$ ไม่ว่าความถี่สเปชียลจะมีค่าเท่าใดก็ตาม

การใช้ MTF เพื่อเปรียบเทียบเรโซลูชันของอุปกรณ์สร้างภาพสองเครื่องสามารถทำได้ง่ายโดย การทดลองในรูป 12 – 3 ซึ่งแสดงว่า MTF ของอุปกรณ์สร้างภาพ A,B และ C ตามลำดับ กรณีนี้ MTF ของอุปกรณ์ สร้างภาพ A มีค่าสูงกว่าค่า MTF ของเครื่อง B และ C สำหรับทุก ๆ ค่าความถี่ สเปชียล ดังนั้น อุปกรณ์สร้าง ภาพ A มีเรโซลูชันดีที่สุดในอุปกรณ์ทั้ง 3 เครื่อง ส่วนการตัดสินระหว่าง B และ C นั้นยาก ที่ความถี่สเปชียล ต่ำ เครื่อง B ดีกว่าเครื่อง C ขณะที่ความถี่สเปชียลที่ค่าสูง ๆ เครื่อง C ดีกว่าเครื่อง B การเลือกใช้อุปกรณ์ สร้างภาพที่เหมาะสมในกรณีจะขึ้นกับชนิดของวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ ถ้าวัตถุมีความถี่สูงอย่างเด่นชัดก็สมควร เลือกใช้อุปกรณ์ C เเต่ถ้าวัตถุมีความถี่ต่ำก็สมควรเลือกเครื่อง B ค่า MTF ของอุปกรณ์สร้างภาพนั้นวัดโดยตรงได้ ยาก โดยทั่วไปจะคำนวณจากฟังก์ชัน “ไลน์สเปรด” (line-spread function) ของเครื่องสแกน (จะกล่าวถึงต่อไปจาก หัวข้อนี้) ซึ่งง่ายกว่า

พารามิเตอร์เชิงปริมาณสำหรับการวัดความไว

นอกจากเรโซลูชันแล้วพารามิเตอร์สำคัญของอุปกรณ์สร้างภาพ คือ ความไว ความไวถูกนิยาม เป็น ความสามารถของอุปกรณ์สร้างภาพในการใช้ทุก ๆ โฟตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่วยเวลาที่กำหนด ซึ่งโฟตอนดังกล่าวได้จำกัดดูนั้นเอง

มีสามพารามิเตอร์ที่ใช้วัดความไวของอุปกรณ์สร้างภาพ ได้แก่ ความไวจุด (point sensitivity) ความไว เส้น (line sensitivity) และความไวระนาบ (plane sensitivity) แต่ละพารามิเตอร์ทั้ง 3 ได้เปรียบเสียบเปรียบในการ เปรียบเทียบกัน

ความไวจุด S_p

พารามิเตอร์นี้ถูกนิยามเป็นส่วนของรังสีเกมนماที่ถูกนับวัดต่อหน่วยเวลา เมื่อใช้ต้นกำนิดรังสีแบบจุด โรคติดเชื้อร์เครื่องสแกน จะมีค่า S_p แยกจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนของการมองเห็นของกล้องลิเมเตอร์ แบบไฟฟ้า นักนำเสนอการแปรค่าดังกล่าวในพจน์ของเส้นกราฟ “ไอโซเรสปอนส์” (isoresponse) เส้นกราฟนี้ จะเชื่อมจุดทุกจุดในส่วนของการมองเห็นของกล้องลิเมเตอร์ ซึ่งมีความไวจุดเป็นค่าเดียวกันสำหรับกล้องลิเมเตอร์แบบ ไฟฟ้า S_p มีค่าสูงสุด ณ ตำแหน่งไฟฟ้า ถ้าเครื่องชิ้นที่ลิลเลชันคามรา S_p จะมีค่าคงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าในส่วน การมองเห็นของ กล้องลิเมเตอร์

ความไวเส้น S_L

นิยามให้พารามิเตอร์ คือ ส่วนของรังสีเกมนماที่ถูกนับวัดต่อหน่วยเวลา ต่อหน่วยความยาว โดยใช้ต้นกำนิดรังสีแบบเส้นซึ่งยาวมากแต่มีก้มน้ำตกพังสีสน้ำเงินตลอดความยาวค่าเบี่ยงวัดตามแนวยาวของ ต้นกำนิดรังสีแบบเส้นที่ได้จำกัดอุปกรณ์สร้างภาพ ซึ่งอยู่ในแนวตั้งจากกับต้นกำนิดรังสี เรียกเป็นฟังก์ชันไลน์สเปรด (line-spread function) หรือ LSF ดังแสดงในรูป 12 – 4 LSF(x) นั้นเดิมถูกใช้ในการคำนวณค่า MTF ของ

เครื่องสแกนดังนี้

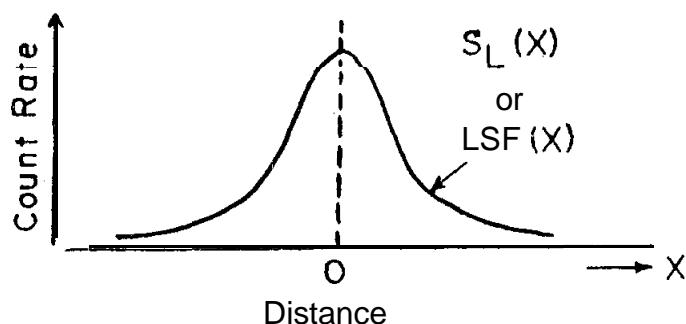
$$MTF(v) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} LSF(x) \cdot \cos(2\pi vx) \cdot dx}{\int_{-\infty}^{\infty} LSF(x) \cdot dx}$$

ความไวระนาบ S_A

ความไวระนาบถูกนิยามเป็นส่วนของรังสีเกมน่าที่ถูกนับวัดต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ ของต้นกำเนิดที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ระนาบกว้าง ซึ่งประกอบด้วยกัมมันตภาพรังสีอย่างสม่ำเสมอ (ทั่วเรือน) พารามิเตอร์นักถูกใช้ในการเปรียบเทียบความไวของอุปกรณ์สร้างภาพสองเครื่อง ข้อได้เปรียบที่เด่นชัดของ S_A คือ สามารถวัดค่าได้เจาะยั่นนั่นเอง ความไวระนาบจะไม่แปรค่าตามระยะห่างของต้นกำเนิดรังสีแบบระนาบ จากคลอดลิเมเตอร์ ทราบเมื่อพื้นที่ของต้นกำเนิดรังสีแบบระนาบมีขนาดใหญ่กว่าสามารถมองเห็นของคลอดลิเมเตอร์ ณ ระยะห่างนั้น ๆ

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมโซลูชันและความไวของอุปกรณ์สร้างภาพ

อุปกรณ์สร้างภาพจะมีค่าเรโซลูชันและความไวขึ้นกับตัวแปรจำนวนมาก ดังจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป ด้านทฤษฎี การบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของบรรดาตัวแปรดังกล่าวกับค่าเรโซลูชันและความไวนั้นไป สามารถกระทำได้ง่าย ๆ และการใช้สูตรดังกล่าวประมาณลักษณะไม่เป็นอิสระของเรโซลูชันและความไวต่อตัวแปรที่กำหนดขึ้นได้ การนำเสนอต่อไปนี้จะใช้สูตรที่ง่ายกว่าวิธีการที่กล่าวไว้ นอกจากนี้ จะใช้สัญลักษณ์ R และ S_A แทนค่าของเรโซลูชันและความไวของอุปกรณ์สร้างภาพตามลำดับ โดยสมมุติว่า



รูป 12-4 ฟังก์ชันไลน์สเปรดของอุปกรณ์สร้างภาพ วัดโดยเคลื่อนต้นกำเนิดกัมมันตภาพรังสีแบบเส้นไปในทิศทางตั้งฉากกับความยาวของมัน แต่อยู่ในระนาบซี่บนานกับผิวน้ำคลอดลิเมเตอร์ ถ้าใช้เกมนากาเมราจะหาค่า LSF ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนต้นกำเนิดถ้าต้องการแก้ระบบคอมพิวเตอร์

- 1) รังสีเกมน่าไม่มีการทะลุทะลวงผ่านผนังคลอดลิเมเตอร์ (หมายถึง ช่องกั้นระหว่างรูคลอดลิเมเตอร์ คือ “เซปต้า” (septa) ของเครื่องสแกน
- 2) รังสีเกมน่าในนิวโคล์ดรังสีไม่มีการกระเจิงในต้นกำเนิดรังสี

เครื่องสแกนเรคทิลินีเยร์ :

ถ้ามีดตามข้อสมมุติดังกล่าวข้างต้นจะสามารถหาเรโซลูชันของ เครื่องสแกนเรคทิลินีเยร์ได้ตามลำพัง โดยอาศัย เรโซลูชันของคอลลิเมเตอร์ แบบไฟกัส ให้ R แทนเรโซลูชันของคอลลิเมเตอร์แบบไฟกัส ซึ่งเป็นค่าที่ขึ้น กับเส้นผ่าศูนย์กลางของ d (d) ความยาว (L) และความยาวไฟกัส (F) ของคอลลิเมเตอร์ (รูป 12-5) เพื่อสนับสนุน การคำนวณดังนี้

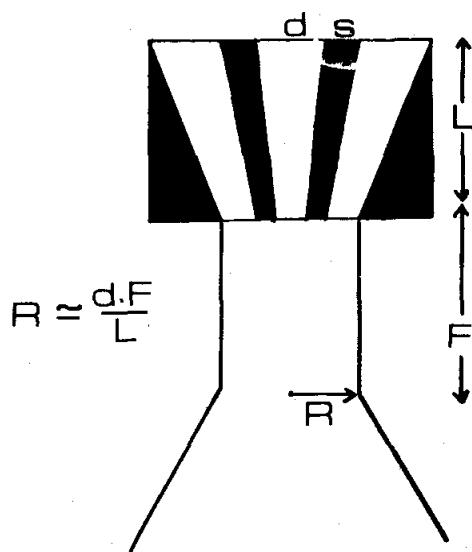
$$R \approx \frac{d \cdot F}{L} \quad (1)$$

จากสมการนี้เห็นได้ว่า ถ้าต้องการปรับปรุงค่าเรโซลูชัน (กล่าวคือ ลดค่า R) ของคอลลิเมเตอร์แบบไฟกัส ซึ่ง มีความยาวไฟกัส F จึงต้องลดค่า d หรือเพิ่มค่า L

ความไว S_A ของเครื่องสแกนเรคทิลินีเยร์ที่ใช้ผลึก NaI(Tl) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D จะมีค่าขึ้น กับ d, F, L, s และ ϵ_p โดย s คือ ความหนาเชิงปานกลาง (septa) และ ϵ_p เป็นประสิทธิภาพไฟโตพีค (photopeak efficiency) ของผลึก NaI(Tl) ณ พลังงานแกรมมาก่อนหนึ่ง (ϵ_p ขึ้นกับความหนาของผลึกเท่านั้น) ความสัมพันธ์ของ S_A กับค่าแปรต่าง ๆ ดังกล่าวเขียนได้เป็น

$$S_A \approx \frac{\pi d^4}{64L^2} \cdot \frac{F^2}{(F+L)^2} \cdot \frac{3D^2}{(d+s)^2} \cdot \epsilon_p \quad (2)$$

จากสมการนี้เห็นได้ว่า การเพิ่ม S_A ทำได้โดยเพิ่ม d หรือค่า L ได้ ซึ่งเป็นกรณีจริงขึ้นกับการ พัฒนาเรโซลูชัน R โดยทั่วไปถ้าใช้คอลลิเมเตอร์ที่เหมาะสม $S_A \propto R^2$ กล่าวคือ ถ้ามีการพัฒนาเรโซลูชัน ของเครื่องสแกนเรคทิลินีเยร์ด้วยแฟลกเตอร์ 2 จะต้องลดความไวลงด้วยแฟลกเตอร์ 4



รูป 12-5 การที่เรโซลูชัน R มีค่าขึ้นกับเส้นผ่าศูนย์กลางของ d เปิดคอลลิเมเตอร์แบบไฟกัสคือ d และความหนาหรือความยาว L ของคอลลิเมเตอร์ ถ้าลดค่า d จะเพิ่มค่า R

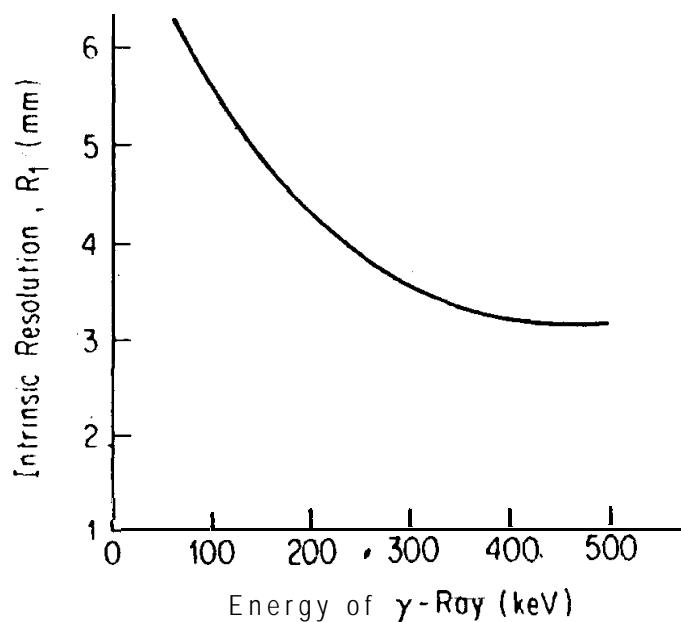
เครื่องซินทิลเลชันคามمرا :

เรโซลูชัน R ของซินทิลเลชันคามمرا ประกอบด้วย R_1 และ R_2 โดย R_1 เป็นเรโซลูชันอินทรินสิก (intrinsic resolution) ของเครื่องแ嘎มมาคามمرا และ R_2 เป็นเรโซลูชันของคอลลิเมเตอร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องซินทิลเลชันคามمرا (กล่าวคือ แยกออกจากของเรโซลูชัน R ออกเป็นสองส่วนคือ R_1 และ R_2 โดย R_1 เป็นเรโซลูชันของแ嘎มมาคามราโดยเฉพาะ R_2 เป็นเรโซลูชันของคอลลิเมเตอร์ที่ใช้ร่วมกับแ嘎มมาคามمرا ซึ่งค่า R ลักษณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวม R_1 และ R_2 ตามสมการ (3) นั้นเอง, ผู้แปล) ความสัมพันธ์ของเรโซลูชัน R และ R_1, R_2 เขียนโดยประมาณได้เป็น

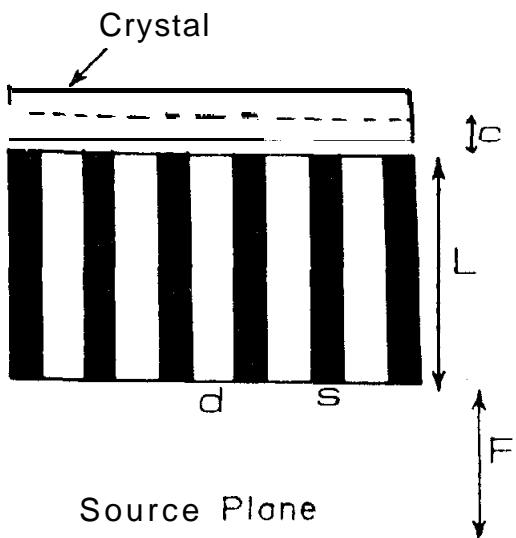
$$R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2} \quad (3)$$

อินทรินสิกเรโซลูชัน R_1 เป็นการวัดความไม่แน่นอนในกระบวนการคำนวณของจุดซึ่งแสงถูกผลิตขึ้นภายในผลึก และจะถูกลดค่าลงตามการเพิ่มความหนาของผลึก NaI(Tl) แต่จะถูกเพิ่มค่าเดือนี้โดยเพิ่มพลังงานรังสีแ嘎มมา ลักษณะการพัฒนาค่าอินทรินสิกเรโซลูชันของคามราตามการเพิ่มพลังงานแ嘎มมาแสดงในรูป 12-6

เรโซลูชัน R_2 ขึ้นกับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของคอลลิเมเตอร์ เช่น ความยาวคอลลิเมเตอร์ L เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเปิด d เป็นต้น ในการพิจารณา ณ ที่นี้จะจำกัดเพียงคอลลิเมเตอร์แบบรูนานในรูป 12-7 สำหรับคอลลิเมเตอร์แบบ converging หรือ diverging ในกรณีนี้ R_2 มีค่าขึ้นกับเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเปิด d ความยาวของคอลลิเมเตอร์ L ความหนาของผลึก c และระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงผิวน้ำของคอลลิเมเตอร์ F และความสัมพันธ์ของ R_2 ได้ดังนี้



รูป 12-6 แสดงเกณฑ์ความรวมมิค่าอินทรินสิกเรโซลูชัน R_1 ขึ้นกับพลังงานของรังสีแ嘎มมา



$$R_2 \approx \frac{d(L+F+c)}{L}$$

รูป 12-7 คอลลิเมเตอร์แบบรูบานมีค่าเรโซลูชัน R_2 ขึ้นกับความยาว L และเส้นผ่าศูนย์กลาง d ของรูเปิด ถ้าลดค่า d หรือเพิ่มค่า L จะทำให้ R_2 ดีขึ้น ความไวของคอลลิเมเตอร์นี้ ยังแปรเป็นส่วนกลับของเรโซลูชัน

$$R_2 = \frac{d(F+L+c)}{L} \quad (4)$$

เมื่อต้นกำเนิดรังสีอยู่ห่างจากคอลลิเมเตอร์ F ถ้าต้องการพัฒนาค่า R_2 ให้ดีขึ้นจะต้องลดค่า d และ c หรือเพิ่มค่า L (เนื่องจาก L เป็นตัวหารในสมการที่ (4) นั้นเอง (ผู้แปล)) ความไว S_A ขึ้นอยู่กับค่าของ d, L, D, \in_p และ s ดังนี้

$$S_A \approx \frac{\pi d^4}{64L^2} \cdot \frac{3D}{4(d+s)^2} \in_p \quad (5)$$

จากสมการที่ (5) เห็นได้ว่า S_A จะเพิ่มค่าได้โดยการเพิ่ม d หรือลดค่า L ซึ่งเป็นการปฏิบัติตรงข้ามกับกรณีต้องการพัฒนาเรโซลูชัน R_2 (รำลึกเสมอว่า การพัฒนาค่า R หมายถึงทำให้ R มีค่าน้อย ๆ ในสมการทางคณิตศาสตร์ (ผู้แปล)) (และความสัมพันธ์ของความไวกับเรโซลูชันเมื่อใช้คอลลิเมเตอร์ที่เหมาะสมนั้นคือ $S_A \propto D^2$) ดังนั้นการเพิ่มค่า R_2 สองเท่าทำโดยเพิ่มค่า d หรือลดค่า L จะก่อให้เกิดการสูญเสียในค่าของ S_A สักเท่า ถ้าจะเพิ่มความไวของคอลลิเมเตอร์แบบรูบานทำได้โดยเพิ่มค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของผลึก $D(S_A \propto D^2)$ อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีเรโซลูชันของระยะที่อยู่ใต้หรือเหนือกว่า F ของเครื่องสแกนರ์คิลินิ耶ร์ จะไม่มีผลใด ๆ ตามหลักการดังกล่าวผลึกซินทิลเลชันความเร้า $13''$ จะมีความไวเท่ากับ $13^2/11^2$ หรือ 1.4 เท่าของผลึกซินทิลเลชันความเร้าขนาด $11''$ การที่เครื่องซินทิลเลชันความเรามีผลึกขนาดใหญ่ซึ่งเพิ่มความไวนั้น จะเป็นประโยชน์เฉพาะกรณีซึ่งอวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพมีขนาดเดียวกับผลึกเท่านั้น

การลดค่าสเปชีลเรโซลูชันเนื่องจากการทะลุทะลวงผ่าน เชปดา :

รายละเอียดในตอนที่แล้วนั้นได้สมมุติว่ารังสีเกณ์มาไม่เกิดการทะลุทะลวงผ่านเชปดาของคลิเมเตอร์เพื่อเข้าสู่หัววัดได้เลย ลักษณะการกำจัดข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คลิเมเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรังสีเกณ์มาพัลลังงานต่ำ ($<150 \text{ keV}$) เท่านั้น แต่สำหรับคลิเมเตอร์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับรังสีเกณ์มาพัลลังงานสูง ย่อมเกิดมีการทะลุทะลวงดังกล่าวเสมอ (ผู้อ่านคงนึกตั้งคำตามว่า ทำไม่ถึงไม่เพิ่มความหนาของ เชปดา เพื่อกำจัดประกายการณ์ดังกล่าว, ผู้เปล) ทั้งนี้เพราะการลดปริมาณทะลุทะลวงของรังสีเกณ์มาโดยเพิ่มความหนา เชปดา นั้นจะส่งผลให้คลิเมเตอร์ มีความไวต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด กล่าวคือ อยู่ในขีดที่ไม่สามารถใช้งานได้

การเกิดทะลุทะลวงผ่าน เชปดา (ของรังสีเกณ์มา, ผู้เปล) ส่งผลต่อค่าเรโซลูชัน คือเป็นการลดคุณภาพลงนั้นเอง แท้จริงแล้วการทะลุทะลวงผ่านดังกล่าวอาจเกิดจากการเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง d ของรูเปิดของคลิเมเตอร์ การขยายวงในด้านลดคุณภาพของเรโซลูชันอยู่กับดีกรีของการทะลุทะลวงผ่าน เชปดา ยิ่งมีการทะลุทะลวงสูงจะยิ่งเป็นการลดคุณภาพของเรโซลูชัน

การแปรค่าสเปชีลเรโซลูชันตามความลึก :

ทั้งชินทิลเลชันคามรา และเครื่องสแกนเรคทิลิเนียร์ จะมีค่าเรโซลูชันแปรตามความลึกหรือระยะห่างจากผิวน้ำคลิเมเตอร์ สำหรับชินทิลเลชันคามรา มีค่าเรโซลูชันดีเลิฟท์บิรเวณผิวน้ำของคลิเมเตอร์ ยิ่งระยะห่างจากผิวน้ำเพิ่มมากเท่านั้น จะยิ่งมีเรโซลูชันเด่น ลักษณะที่เรโซลูชันของชินทิลเลชันคามรามีค่าขึ้นกับความลึกของคลิเมเตอร์แบบรูบฐานที่ใช้หัวไปนั้นแสดงในรูป 12 – 8 ซึ่งทั้ง R และ MTF ถูกใช้เป็นตัวนี้ของเรโซลูชัน

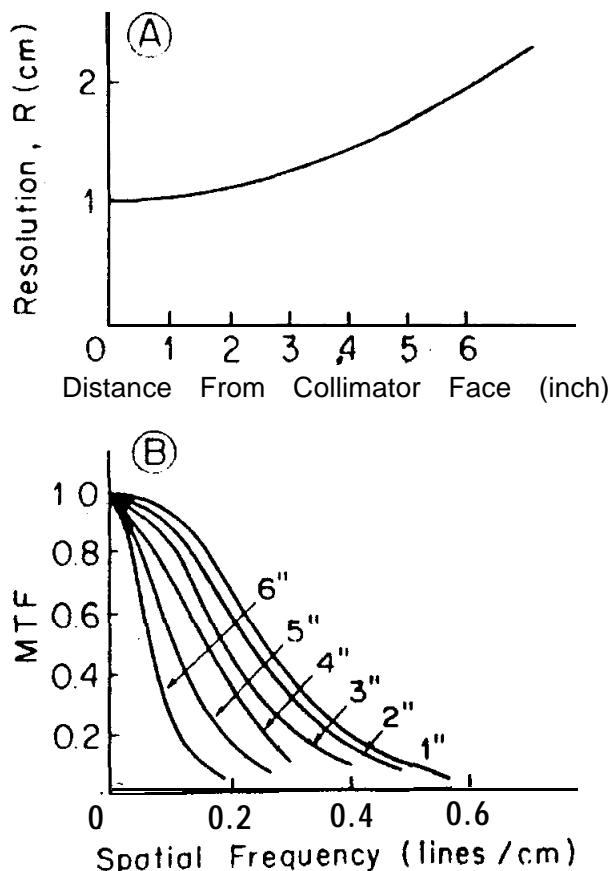
ยูนิฟอร์มิตี้และการทำงานที่อัตราบันดัดมีค่าสูงของเครื่องชินทิลเลชันคามรา

นอกจากเรโซลูชันและความไวแล้ว ชินทิลเลชันคามรา yang มีพารามิเตอร์ใช้แสดงลักษณะสมบัติอีก 2 ค่า ได้แก่ ยูนิฟอร์มิตี้ (uniformity) และลักษณะการทำงานเมื่ออัตราบันดัดมีค่าสูง ซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบของคลิเมเตอร์แบบรูบฐานที่ใช้หัวไปนั้นแสดงในรูป 12 – 8 ซึ่งทั้ง R และ MTF ถูกใช้เป็นตัวนี้ของชินทิลเลชันคามรา เหมาะสม

ยูนิฟอร์มิตี้ (Uniformity, หมายถึงความสามารถของชินทิลเลชันคามราในการถ่ายภาพการกระจายค่าของกัมมันตภาพรังสีอย่างสม่ำเสมอ) ใหม่มักครึ่งหนึ่ง (พึงรำลึกว่าในต้นกำเนิดรังสีที่ยูนิฟอร์มจะไม่มีการแปรค่าอัตราบันดัด ดังนั้นเรโซลูชันมีบทบาทน้อยต่อการตอบสนอง ยูนิฟอร์มิตี้ ของเครื่องชินทิลเลชันคามรา) ในทางปฏิบัติ เครื่องชินทิลเลชันคามราจะผลิตภาพที่มีลักษณะไม่ยูนิฟอร์ม (non-uniform) หรือไม่โอลิโนจีเนียส (inhomogeneous) โดยแบ่งขอบเขตค้างกันไป ซึ่งคันกำเนิดรังสีมีคุณสมบัติ ยูนิฟอร์ม

กรณีภาพมีลักษณะไม่โอลิโนจีเนียส หรือ อัตราบันดัดแปรค่าในบริเวณหนึ่งต่างไปจากอีกบริเวณหนึ่ง

ภายในภาพ ซึ่งต้นกำเนิดรังสี ยูนิฟอร์มนั้น อาจมีบริมาณมากถึง $\pm 10\%$ ภายในภาพเองจะปรากฏบริเวณที่มีรังสีเพิ่มหรือลดลง ซึ่งเรียกชื่อเป็นกลุ่ม “ฮอต” (hot) หรือ “โคลด์” (cold) ตามลำดับ



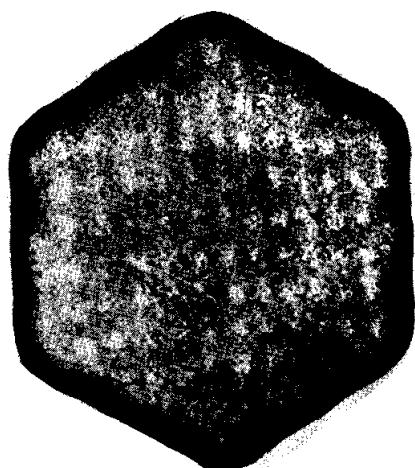
รูป 12-8 ชินทิลเดชันคามาร์มีเรโซลูชันแปรค่าความลึกเรโซลูชันดีเลิศได้จากตำแหน่งชิดcollimator เดอร์มากที่สุด ในรูป A นั้นใช้ R วัดเรโซลูชัน ในรูป B ใช้ MTF แทน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีมีการแปรค่าเรโซลูชันตามความลึกในลักษณะเดียวกัน จำนวนเส้นกราฟ MTF ในรูป B นั้นมีระยะห่างจากผิว collimator ต่างกัน

เมื่อว่าการเกิดลักษณะไมโซโนนีสบ้างบางบริเวณในภาพที่ได้จากต้นกำเนิดรังสียูนิฟอร์มจะมีสาเหตุจากการแปรค่าความหนาของผลึก NaI(Tl) เล็กน้อยและในการส่งผ่านรังสีแกมน้ำโดยคอลลิเมเตอร์ ต้นเหตุสำคัญ ในการก่อให้มีการตอบสนองแบบไม่ยูนิฟอร์มดังกล่าว ได้แก่ ธรรมชาติของอิเล็กตรอนิก ทั้งยังส่งผลเชื่อมโยง ถึงการตอบสนองที่แตกต่างกันไปของหลอด PM ตลอดจนการส่งผ่านแสงที่ถูกผลิตขึ้นมา ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ในผลึก ความแตกต่างหากายดังกล่าวก่อให้เกิดการนับวัดผิดตำแหน่งบ้างจำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปมักสาธิด การนับวัดผิดตำแหน่งของค่านับวัดบางค่าในชินทิลเดชันคามาร์โดยถ่ายภาพของต้นกำเนิดรังสีที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง ภาพของต้นกำเนิดรังสีแบบเส้นตรงจะปรากฏเป็นแนวโค้งอาจเป็นเว้าเข้าหรือบิดออกจากศูนย์กลาง ของชินทิลเดชันคามาร์ ("pin cushion" หรือ "barrel distortion" ใน optical analogy) การเพี้ยน (Distortion) ของต้นกำเนิดรังสีเส้นตรงจะสังเกตเห็นได้เฉพาะกรณีชินทิลเดชันคามาร์รังสีไมถูกปรับหรือ "จูน" บริมาณของ

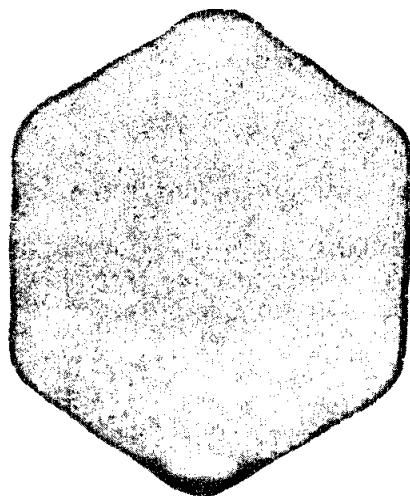
การไม่เลี้นี่ย์จะปรากว่าเสมอ เมื่อว่าจะ ไม่เห็นได้ในภาพที่คาดว่าจะผลิตได้และคามราได้ผ่านการปรับค่าอย่างถูกต้อง กีตาน ผลลัพธ์ของการไม่เลี้นี่ย์เพียงเล็กน้อยตั้งแต่วันนั้น ได้แก่ การตอบสนองที่มองเห็นได้ว่าไม่เป็นไฮโนจี- เนียสของชิ้นทิลเลชันคามราที่มีต่อตันกำนิดรังสียูนิฟอร์ม วิธีการลดความไม่ไฮโนจีเนียสให้มีค่าต่ำสุด ทำโดยปรับ ชิลลิลเลชันคามราให้มีค่าถูกต้อง ในการปรับนั้นเกี่ยวเนื่องกับการจัดปรับค่า “เกน” (gain) ของหลอด PM แต่ละ หลอดเดียวกัน เพื่อแก้ลักษณะตอบสนองที่แตกต่างกันไปใน PM แต่ละหลอด แต่ “เกน” ของหลอด PM อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากการกระแสของแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบยูนิฟอร์มนี้ดังของ การตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบอื่นในการตอบสนองที่ไม่ยูนิฟอร์มน่องชิ้นทิลเลชันคามราหนึ่นรู้จักทั่วไปคือ “edge packing” อาการดังกล่าวแสดงถึงการนับวัดผิดตำแหน่งซ่อนกัน ในภาพจะปรากว่าเป็นวงสว่างรอบ ๆ ภาพ (รูป 12-9) สาเหตุได้แก่มีแสงสะท้อน ณ บริเวณขอบผลึกโดยมีหลอด PM ปรากว่ายูนิฟอร์มด้านเดียวเท่านั้น ผลลัพธ์คือปริมาณนับวัดที่มาจากการบริเวณใกล้ ๆ ขอบ (ผลึก, ผู้แปลง) จะถูกรวมเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกัน บริเวณที่เกิดมี “edge packing” ไม่เคยใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านคลินิก ดังนั้น จึงมักกำหนดบริเวณดังกล่าวด้วยแนวทางตะกร้ารอบคอลลิเมเตอร์

ชิ้นทิลเลชันคามราส่วนใหญ่จะแก้การตอบสนองที่ไม่ยูนิฟอร์มด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งอาจทำการเพิ่มปริมาณนับวัดจำนวนหนึ่ง (ซึ่งเป็นปริมาณแน่นอน) ที่บริเวณ “โคลด์” ในภาพที่ผิดไปจากตันกำนิดรังสีที่เป็น ยูนิฟอร์มนหรืออาจลบปริมาณนับวัดจำนวนหนึ่ง (ซึ่งเป็นปริมาณแน่นอน) จากบริเวณ “ฮ็อต” ในภาพที่แตกต่างจาก ตันกำนิดรังสีที่เป็นยูนิฟอร์ม ด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดการไม่ไฮโนจีเนียสที่ระดับการแก้ไขแล้วประมาณ - = 3% ความไม่ไฮโนจีเนียสที่ระดับดังกล่าวไม่สามารถสังเกตเห็นในภาพที่ถูกผลิต นั่นคือ ภาพปรากว่าเป็นยูนิฟอร์ม



รูป 12-9 ภาพ “ฟลัต” ที่ไม่ถูกต้องแสดงถึงความไม่ยูนิฟอร์มน่องชิ้นทิลเลชันคามรา รูปแบบบนออกที่มีความเข้มมากเนื่องจาก “edge packing”



รูป 12-10 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขภาพ “ฟลัค” ถูกต้อง กับแสดงความยุนฟอร์ม จากชิ้นทิลเลชันคามรา

(รูป 12-10) ผู้ตั้งขอเสนอว่าวิธีการแก้ไขดังกล่าวเป็นเพียงการพัฒนาภาพที่มองเห็นเท่านั้น มิใช่เป็นการแก้ไขสาเหตุของการไม่โขโนจีเนียสตามที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งได้แก่ความคลาดเคลื่อนของค่าบันจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง

สาเหตุของการตอบสนองอย่างไม่ยุนฟอร์มนักเกิดจากปริมาณแสงที่ถูกส่งไปยังหลอด PM นั้น มีการแปรค่าการกระจายในบริเวณนั้น ๆ (ซึ่งบ่อมส่งผลถึงความแรงของลัญญาณด้วย) และการตอบสนองอย่างไม่ลินีรีในวงจร X,Y นี้องจากค่า “เกน” ของ PM มีการแปรไปเล็กน้อย สำหรับชิ้นทิลเลชันสมัยใหม่ (นักเรียกเป็น “ดิจิตอลคามรา”) จะรับสื่อดังกล่าวโดยการจัดและลงปริมาณการแปรค่าดังกล่าว จากนั้นแก้ไขโดยต่อเชื่อมกับไมโครโปรเซสเซอร์ ในการแก้ไขลักษณะนี้จะก่อให้ยุนฟอร์มนิ่วของการตอบสนองภายใน 2% สามารถมองเห็นที่ใช้งานของชิ้นทิลเลชันคามรา ค่าเมราชนิดดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาพด้วยที่ได้จากการเปล่งไฟตอนเดียวหรือมักเรียกทับศพที่เป็น SPECT (ย่อมาจาก single photon emission tomography) ซึ่งจะเสนอรายละเอียดในบทที่ 14

กรณีคอลลิเมเตอร์ทำการส่องผ่านรังสีแกมมาแบบไม่ยุนฟอร์มนั้นจะต้องทำการทดสอบแยกต่างหากออกไป ถ้าผลปรากฏว่าจัดอยู่ในกรณีเกินขอบเขตการใช้งานก็จะต้องเปลี่ยนคอลลิเมเตอร์ ถ้าสมมุติเลือกใช้คอลลิเมเตอร์ได้เหมาะสมแต่ปรากฏมีรอยเว้า หรือร่องรอยที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเป็นบางครั้ง ควรทำการตรวจสอบของคอลลิเมเตอร์

ลักษณะการทำงานเมื่ออัตรานับวัดมีค่าสูง

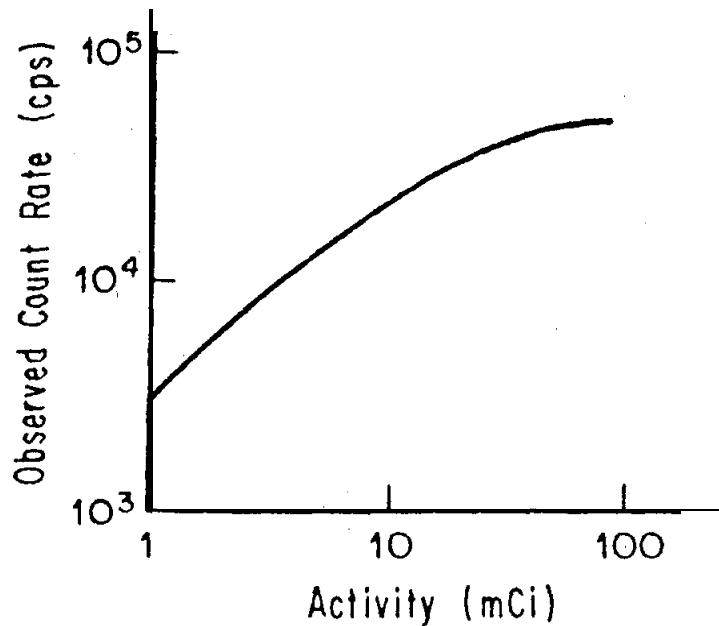
เนื่องจากแกมมาคามราที่หัวดเป็นผลึก NaI(Tl) ซึ่งใช้วัดรังสีแกมมาตลอดจนหาตำแหน่งที่รังสีแกมมาชนกับผลึก ถ้าอัตรานับวัดมีค่าสูงนักจาก จะมีการลดนับวัดเนื่องจาก “เดดไทม์” (dead time) แล้วยังอาจ

เกิดกรณีนับวัดผิดตำแหน่งอีกด้วย ที่อัตราณับวัดมีค่าสูงจะมีการเพิ่มโอกาสที่รังสีเกنمมา 2 ตัว ชนกับผลึกในเวลาเดียวกัน (ภายในช่วงเวลา “เดดไทม์” ของหัววัด) อย่างรวดเร็วมาก ถ้าเกิดมี 1 หรือทั้งสองรังสีเกนมาชนกับผลึกแล้วเกิดปรากฏการณ์ไฟโตอิเล็กทริกแสงที่ถูกผลิตขึ้นจะมีปริมาณมากกว่าแสงที่เกิดจากรังสีเกนมาเพียงตัวเดียวซึ่งชนกับผลึกด้วยปรากฏการณ์เดียวกัน ดังนั้น ถ้า PHS ถูกปรับค่าให้อยู่บนไฟโตพิครังสีเกนมาทั้งสองตั้งกล่าว จะรวมกันเป็นหนึ่งเกนมาแต่มีพลังงานสูงกว่า และถูกตัดออกโดย PHS ก่อนอีกนัยหนึ่งคือ ถ้ารังสีเกนมาทั้งสองมีการชน (กับผลึก) แบบคอมปีตันและแต่ละครั้งของการชนกับมีการผลิตแสงปริมาณมากเพียงพอจนทำให้ผลบวกของเหตุการณ์นี้ 2 ครั้ง มีค่าเท่ากับแสงที่ถูกผลิตโดยการชนกับแบบไฟโตอิเล็กทริกของหนึ่งรังสีเกนมา แกนมาทั้งสองนี้จะรวมกันเป็นหนึ่งรังสีแต่พลังงานมีค่าถูกต้อง (ตามที่กำหนดใน PHS ผู้แปล) จึงผ่านการคัดเลือกโดย PHS อย่างไรก็ตามตำแหน่งของการชนกันนี้จะเป็นค่ากลางของตำแหน่งการชนกันของสองรังสีเกนมาซึ่งปรากฏในภาพ ดังนั้น จัดเป็นกรณีการณับวัดผิดตำแหน่ง

ค่า “เดดไทม์” ของชินทิลเลชันคามราแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ ทำให้เป็นอัมพาตได้ (paralyzable) และไม่สามารถทำให้เป็นอัมพาต (non-paralyzable) (ถ้ากรณีเป็นอัมพาต หมายถึงในช่วงเวลาหนึ่งหัววัดจะไม่มีการทำงานไม่รับรู้สัญญาณแสงที่เกิดจากรังสีเกนมา ส่วนอีกกรณีหนึ่งคืออินิชิเนชันที่ในทางตรงข้ามกับที่กล่าวว่า (ผู้แปล) ถ้าเป็นสภาพกำหนดแบบอุดมคติจะให้ “เดดไทม์” มีค่าระหว่าง 1-2 μsec อย่างไรก็ตามค่า “เดดไทม์” ของชินทิลเลชันคามราเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนของความกว้างวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ วัสดุก่อให้เกิดการกระเจิงซึ่งปรากฏอยู่บริเวณรอบ ๆ ต้นกำเนิดรังสี การปรากฏรังสีเกนมากกว่าหนึ่งค่าพลังงานในการเปลี่ยnrangสีของโนว่าโคลรังสีที่ใช้ ฯลฯ ดังนั้น จำต้องหาค่า “เดดไทม์” ของชินทิลเลชันคามรา ภายใต้สภาพปกติที่นิยมปฏิบัติทั่วไปในด้านคลินิกภายใต้กฎเกณฑ์อาจทำให้ “เดดไทม์” มีค่าเป็น 10-15 μsec ลักษณะการสร้างอัตราณับวัดของชินทิลเลชันคามราที่ใช้งานทั่วไปนั้นแสดงในรูป 12 - 11

การควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์สร้างภาพ

การอ่านผลสแกนได้ถูกต้องเพียงใดนั้นขึ้นกับความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น ประการสำคัญที่สุดคืออุปกรณ์สร้างภาพนิวเคลียร์จะต้องได้รับการปรับค่าอย่างเหมาะสมและมีความเที่ยงตรง เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้มีองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการตอบสนองเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ามีการแปรค่าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันความถูกต้องและเที่ยงตรงของอุปกรณ์ ดังกล่าว ได้แก่การจัดโปรแกรมควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ วิธีการควบคุมคุณภาพซึ่งสามารถนำมาแสดงสู่օภาพเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนลักษณะสมบัติการทำงานของเครื่องแบบวันต่อวัน ทั้งนี้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้มีความระมัดระวังและสามารถรับทราบวิสัยการทำงานที่หลวงหรือไม่อยู่ในขอบเขตที่จะยอมรับผลเสียได้ รายละเอียดดังกล่าว เป็นวิธีการกึ่งปริมาณ (การประเมินค่าโดยอาศัยห้องข้อมูลจากปฏิบัติการและจากทฤษฎีร่วมกัน, ผู้แปล) วิธีการปฏิบัติดังจะกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้



รูป 12-11 การตอบสนองอัตราเร้นวัดของชิ้นทิลเลชันคามรา

ชิ้นทิลเลชันคามรา

มี 3 พารามิเตอร์สำคัญซึ่งนักถูกทดสอบเสนอเพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ได้แก่

- (1) การสร้างพีค
- (2) การมี “ฟลิตยูนิฟอร์มิตี้”
- (4) สเปเชียลเรโซลูชัน

การสร้างพีค

การทดสอบลักษณะการสร้างพีคของอุปกรณ์ทุกวัน เพื่อยืนยันว่า “วินโดว์” ของ PHS ถูกปรับค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพีคที่ต้องการนับวัด ลำดับขั้นตอนในการทดสอบการสร้างภาพพีคของชิ้นทิลเลชันคามรา ดังนี้

- (1) วางแผนกำนิครังสีเล็กไว้ให้ชิ้นทิลเลชันคามรา (ถ้าไม่มีคลอดิเมเนเตอร์ ใช้ ^{99m}Tc 100-200 μCi ถ้าใช้คลอดิเมเนเตอร์ต้องให้ ^{99m}Tc มีความแรง 1-2 mCi)
- (2) ตั้งคามราให้อยู่ “สเปคตรัม” (เป็นการเลือกสั่งให้เครื่องทำงาน ซึ่งอาจเลือกสั่งให้แสดงภาพสแกนก็ได้, ผู้แปล) ปรับค่าพลังงานและความกรว้าง “วินโดว์” เพื่อให้เหมาะสมกับนิวไคลเดรริงสีที่ใช้อยู่ (สำหรับ ^{99m}Tc คือ 140 และ 20% วินโดว์)
- (3) สังเกตว่าไฟพีคอยู่ภายใต้ “วินโดว์” หรือไม่ ถ้าไม่ จะต้องเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าขนาดสูงอย่าง

ข้อ ๗ เพื่อให้ไฟโตพีคอยู่ ณ ศูนย์กลางของวินโดว์

(4) ถ่ายภาพสเปกตรัมและบันทึกการจัดปรับค่าแรงดันไฟฟ้าขนาดสูงกว่าจะไม่เกิน 10% จากวันหนึ่งถึงอีกวันหนึ่งถัดไป ถ้าแปรค่ามากเกินที่กล่าวนี้ สังเกตว่าสาเหตุค้างกล่าวจะก่อให้เกิดการทำงานของเครื่องไม่ดี และในการนี้เพียงตรวจสอบว่ามีรอยนิ้วมือหรือฝุ่น ฯลฯ เปื้อนบนจอจอสซิสโลสโคปหรือไม่ลูกกลิ้งของกล้องโพลารอยค์สะอาดหรือไม่

ฟิลด์ยูฟอร์มิตี้

การทดสอบนี้เพื่อแสดงว่าการแปรค่าอัตรา>n>บัดในภาพที่เกิดจากต้นกำเนิดรังสียูนิฟอร์มนั้นอยู่ภาย ในขอบเขตที่ยอมรับว่าใช้ได้ และสรุปได้ว่าชิ้นทิลเลชันคามราถูกปรับค่าอย่างถูกต้องในการตรวจสอบนั้นจะตรวจสอบเฉพาะ “อินทรินสิกฟิลด์ยูนิฟอร์มิตี้” (intrinsic field uniformity) เท่านั้น เนื่องจากถือว่าการตอบสนองของกลิตเตอร์ไม่แปรค่าจากเกิดกรณีเสียหายทางกายภาพ

ดำเนินขั้นตอนของวิธีการทดสอบ ดังนี้

1. ติดกลิตเตอร์ออก เลื่อนหัววัดให้อยู่สูงจากพื้น 4 - 5 พูด
2. วางต้นกำเนิดรังสี ^{99m}Tc 100-200 μCi แต่ไม่เปรินามเด็ก ๆ (0.2 ml) ลงบนพื้น (ควรวางกระดาษชั้นไว้ใต้ต้นกำเนิดรังสี เพื่อกันการประอะเปื้อนพื้น)
3. ปรับปุ่ม “preset” (เป็นอักษรเขียนกำกับปุ่มบนเครื่อง, ผู้แปล) เพื่อจัดค่าบัดให้สูงถึง 10^6 เ肯าต์ (count) สำหรับ “ฟิลด์อฟวิว” ขนาดเล็ก ถ้า “ฟิลด์อฟวิว” ขนาดใหญ่ให้ใช้ค่าบัดเป็น 2×10^6
4. ปรับความเข้มบนจอจอสซิสโลสโคปให้อยู่ในระดับอัตรา>n>บัด 10^6 หรือ 2×10^6 เ肯าต์ ขึ้นกับชนิด (ยี่ห้อ) ของชิ้นทิลเลชันคามรา
5. เปิดเครื่องชิ้นทิลเลชันคามรา และบันทึกภาพไว้

ภาพที่ได้มาจากการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวสามารถใช้ประเมินยูนิฟอร์มิตี้รูปร่างของภาพ (การเป็นวงกลมสวยงาม) และ “อาร์ติแฟคท์” อัน ถ้ามีการแปรค่ามากกว่า $\pm 10\%$ จะเห็นได้ชัดเจนในภาพ และจัดเป็นความคลาดเคลื่อนที่มากเกินขอบเขตซึ่งกำหนดค่าว่ายอมให้เกิดขึ้นได้ ถ้าเป็นชิ้นทิลเลชันคามราที่มีการแก้ยูนิฟอร์มิตี้ ต้องถ่ายภาพ 2 ภาพ โดยภาพหนึ่งถ่ายเมื่อปิด “ไมโครโปรดเซสเซอร์” และอีกภาพหนึ่งถ่ายเมื่อเปิด “ไมโครโปรดเซสเซอร์”

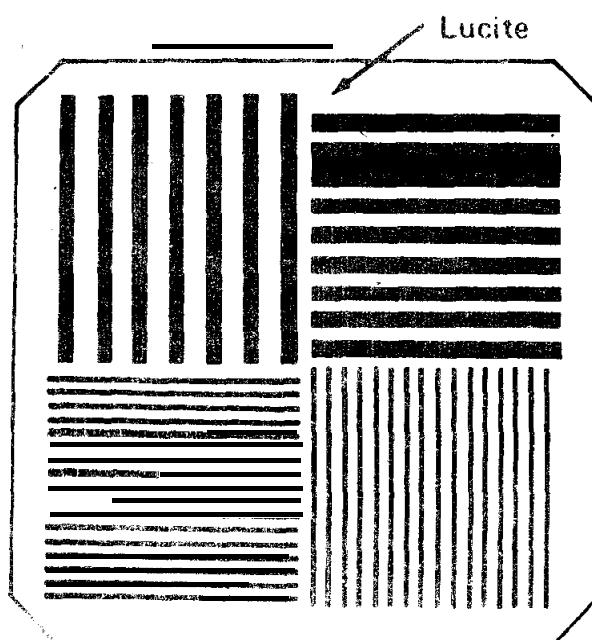
สเปเชียลเรโซลูชัน (อินทรินสิก)

เนื่องจากการวัดค่า MTF และ FWHM โดยปฏิบัติการทดสอบซึ่งจัดเป็นค่านิยมของสเปเชียลเรโซลูชันนั้น

ใช้เวลานาน จึงนิยมใช้วิธีกึ่งปริมาณ โดยใช้ “บาร์เฟนชอม” (bar phantom) แฟ้มชอมประกอบด้วยแท่งตะกั่วอยู่ในแนวขวางกัน 4 แท่ง และถูกจัดให้อยู่ใน 4 ความเดренต์ ภายในที่ดังทำด้วยถูไซต์ดังแสดงในรูป 12-12 ช่วงห่างและความกว้างของแท่งตะกั่วจะแปรค่าไปในแต่ละความเดренต์ แล้วภายในหนึ่งความเดренต์บรรดาแท่งตะกั่วจะมีช่วงห่างและความกว้างเท่ากันเสมอ ช่วงกว้างที่แคบที่สุด (ความเดренต์ที่มีแนวเส้นถี่ที่สุด, ผู้เปล) จะมีขนาดเล็กกว่า สเปเซียลเรซิลูชันของชินทิลเลชันคามรา (หมายความว่าชินทิลเลชันคามราไม่สามารถแยกความแตกต่างของค่าพลังงานที่อยู่ในความเดренต์นี้, ผู้เปล) วิธีการประเมินอินทรินสิกสเปเซียลเรซิลูชันจะเป็นเช่นเดียวกับวิธีการทดสอบพิลิต์ยูนิฟอร์มิตี้ (ขั้น 1-5) ยกเว้นขั้นตอนในข้อ 1 คือ หลังจากคลอสซิเมเตอร์ บาร์เฟนชอมจะถูกวางชิดกับผิวน้ำของหลักของชินทิลเลชันคามรา ภาพที่ได้จะใช้ในการตรวจสอบการแยกช่วงห่างที่น้อยที่สุดระหว่างแท่งตะกั่ว เช่นเดียวกับอินบิร์ริเติจของแท่งตะกั่ว

โรคทิลินีเยร์สแกนเนอร์

พารามิเตอร์ที่นิยมใช้แสดงถักยังและการทำงานของโรคทิลินีเยร์สแกนเนอร์คือการสร้างพิกซ์ลในกรอบนี้พิกซุกสร้างโดยเรตเมเตอร์ (ratemeter) บนเรกทิลินีเยร์สแกนเนอร์ (บนเรกทิลินีเยร์สแกนเนอร์ไม่มีปุ่มที่จะปรับเป็นการสร้างสเปคตรัม) การเคลื่อนที่ของเรตเมเตอร์ที่ไฟฟ้าขนาดสูงให้มีค่าสูงและต่ำไปจากเดิมเล็กน้อย สามารถทราบได้ว่าเรตเมเตอร์นี้ท่องถูกตรวจสอบเมื่องวด ๆ ได้แก่ เรซิลูชันพลังงาน ความถูกต้องของความเร็วในการสแกน (speed) ยูนิฟอร์มิตี้ของช่วงทำงานระหว่างบาร์ทั้งสอง และการปรับความเข้มของแสง (optical density normalization) (การปรับตั้งค่าบันริเวณ “ฮอต” (hot spot))



รูป 12-12 แฟ้มชอมซึ่งใช้ควบคุมคุณภาพของเรซิลูชันสเปเซียลของชินทิลเลชันคามราซึ่งมีลักษณะเป็นความเดренต์ 90 องศา แท่งตะกั่วเรียงขวางกันอยู่